# **BEAM ENERGY MEASUREMENT SYSTEM BY USING LabVIEW AT RIBF**

Tamaki Watanabe #, Nobuhisa Fukunishi, Masayuki Kase, Masanori Wakasugi, Masaki Fujimaki, Kazunari Yamada,

Naruhiko Sakamoto, Kenji Suda, Hiroshi Imao, Misaki Komiyama, Osamu Kamigaito

RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based Science, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198

#### Abstract

Plastic scintillation monitors (scintillation monitors) have been fabricated to evaluate the energy and longitudinal profiles of heavy-ion beams at the RIKEN RI beam factory (RIBF). Five sets of scintillation monitors (10 monitors) were installed in the transport lines to measure the time of flight (TOF), namely the acceleration energy, of the heavy-ion beams. Furthermore, a total of six scintillation monitors have been installed to optimize the phase between the RF cavities and the beam. The improvements of the scintillation monitor system are reported in this article.

# RI-BF における LabVIEW を用いたビームエネルギー測定システム

### 1. はじめに

理研の RI ビームファクトリー (RIBF) において、 加速された重イオンビームのエネルギー、位相、及 び、縦方向のプロファイルを診断することは、サイ クロトロンの入射調整において重要な役割を果たし ている[1]。真空チェンバー内のフォルダーに固定さ れたプラスチックシンチレーターは、圧空式回転導 入端子を 90°回転駆動させることにより、ビーム に照射される。ビームの照射によって発生した光は、 光電子増倍管に導かれ光電子が増倍される。シンチ レーションモニターで得られるビームシグナルと、 RF のクロックとのタイムラグを、Time-to-digital converter (TDC) によってデジタル化し、そのヒス トグラムを取る事により、ビームの縦方向のプロファイルが得られる。さらに、あらかじめ2台のモニター間距離を正確に測定しておくことにより、ビームの飛行時間(TOF)が得られ、即ちビームのエネルギーが正確に得られる事になる。今回、Compact PCI 規格のTDCを導入する事により、新しいシステムを構築した。CAMAC 規格を用いた旧システムでは、最大データ収集率が1k cps であったが、新システムでは10 M cps までデータを収集する事が可能となり、即ち1万倍速度を改善することができた。特に、プログラミングには LabVIEW を用いており、マンマシンインターフェイスの機能が大幅に改善された。



図1:RIBFの鳥瞰図とプラスチックシンチレーションモニターの設置位置。

<sup>#</sup> wtamaki@riken.jp

# 2. プラスチックシンチレーションモニ ターの設置位置とその役割

RIBF の鳥瞰図とプラスチックシンチレーション モニターの設置位置を図1に示す。各加速器のビー ム入射前、もしくはビーム取り出し後に、エネル ギーを測定するために、5 セット 10 台のモニター が、C21-C22、J41-S42、D15-D18、H12-H16、K01-G23 間にそれぞれ設置されている。特に、新入射器 RILAC2 が新設され、コミッショニングが今年から 開始した。RILAC2 で加速されたビームのエネル ギー測定と、ビームの縦方向のプロファイル測定は、 RRC の入射調整に重要な役割を果たしている。ま た、最適な入射条件を探すために、ビーム位相と入 射バンチャーや加速器の RF キャビティーの位相の 調節が必要である。ビームの縦方向プロファイルを 測定しながら位相の測定が行えるように、S65

(RRC)、F41(fRC)、K51(IRC)、G50(SRC)
に4台のモニターが設置されている。現在、合計
16台のプラスチックシンチレーションモニターが
使用されている。

RIBF では、重イオンビーム(特にウランビーム)に対しては、イオンの価数を上げるために、ストリッパーが用いられているが、特に、ビームの大強度化に向けて、ガスストリッパーの開発研究が行われている[2]。マシンスタディーでは、(1)エネルギー損失、(2)ビームの縦方向の広がり、等の測定において、IRC 上流(H12-H16)のプラスチックシン

チレーションモニターが用いられた。

### 3. スリットとアルミ蒸着したライトガイ ドの導入

TOFの測定精度を上げるために、以下の方法を考 案し試験を行った。即ち、(1)不要な光を遮光する ためにスリットを装備し、(2)光が乱反射しないよ うにアルミを約 1000 Å蒸着したライトガイドを導 入した。図2にスリットとライトガイド(アルミ蒸 着前)の写真を、図3にアルミ蒸着を施したライト ガイドの写真を示す。

IRC 上流の H12 (図1参照) に、スリットとアル ミ蒸着を施したライトガイドを用いたタイプと、何 も施していない従来タイプのシンチレーションモニ ターを二台設置し、マシンスタディー時にその効果 を調べた。ビームは、fRC で加速され、ガススト リップされた、エネルギー45.6 MeV/u の 124Xe<sup>52+</sup> ビームを用いた。ビームが当たる事により、シンチ レーターで発せられた光が、光電子増倍管によって 増幅された信号の測定結果を図4に示す。スリット とアルミ蒸着を施したライトガイドを用いたタイプ の測定結果を(a)に、何も施していない従来タイプの、 測定結果を(b)に示す。両者とも同じ条件のもとで測 定を行った。スリットとアルミ蒸着を施したライト ガイドを用いることにより、波高は3倍近く改善さ れ、一つ一つのビーム信号のばらつきを減少させて いることが解った。



図2:スリットとライトガイド。



図3:アルミを約1000A蒸着したライトガイド。



図4:ビーム信号の測定結果。(a):スリット とアルミ蒸着を施したライトガイドを用いた タイプ。(b):何も施していない従来タイプ。

### 4. LabVIEW を用いた新システムの構築



図5:新システムのブロックダイアグラム。

プログラミングソフトウェア LabVIEW を用いた、 新しい制御・データ収集システムを構築した。OS は Windows7 を使用している。新システムのブロッ クダイアグラムを図5に示す。光電子増倍管によっ て増幅された信号を、さらにプリアンプで増幅し、 コンスタント・フラクション・ディスクリミネータ によって閾値以上の信号のみ選別し、ノイズを除去 する。従来は、シグナルをスタートパルスとし、 RF のクロック(ストップパルス)とのタイムラグ

	旧システム	新システム
バス	CAMAC	Compact OCI
TDC	富士ダイヤモンド	Agilent (Acqiris) TC890
最大データ 収集速度	1 k cps	10 M cps
バッファー	なし	2 M data x 2
時間レンジ	200 ns	10.48 ms
時間分解能	50ps	50 ps (ジッタ 3 ps)
他		Internal calibration

表1:新旧システムの比較



図6: LabVIEW を用いたフロントパネルと測定結果 の一例 (D15、D18 で測定した RRC で加速された 124Xe ビーム)。

が TDC によってデジタル化され、ビームの縦方向 のプロファイルを得ていた。しかし、Compact PCI 規格の高性能の TDC を導入することにより、バッ ファーに測定データをため込み、高速の転送レート で、コントローラ側にデータを転送する事が可能と なった。この TDC には、2M データの容量を持つ 2 台のバッファーが内蔵されており、データ収集と データ転送を交互に行っているので、デットタイム がない事が大きな利点となっている。この利点を活 かし、光電子増倍管からの信号と RF クロックを 別々のチャンネルに入力し、任意のタイミングで一 斉にデータを収集するプログラムを構築した。 LabVIEW を用いたユーザーインターフェイスと測 定結果の一例(D15、D18 で測定した RRC で加速さ れた 124Xe ビーム)を図6に示す。また、新旧シス テムの比較を表1に示す。

理研の制御系は、EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) によって構築されている。 LabVIEW からも EPICS を通した制御が可能になる と、ビームエネルギー測定システムの操作性がさら に良くなり、正確さ・信頼性が増すことが期待され る。現在、LabVIEW 側がクライアントとなり、 EPICS の IOCs (Input/output controllers) で定義されて いる機器を、制御するプログラムを構築中である。 このシステムの開発にあたって、住重加速器サー ビス株式会社のオペレーターの方々、日本ナショナ ルインスツルメンツ社の長久 文彦氏、幾田 直樹氏 に、感謝の意を表する。

#### 参考文献

- T. Watanabe, et al., "RI-BF におけるビームエネルギー と縦方向のビームプロファイル測定システムの改良", Proceedings of the 7<sup>th</sup> Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Himeji, Aug. 4-6, 2010 p.1029
- [2] 今尾 浩士他, "大強度ウランビーム加速に向けたガス 荷電ストリッパーの研究", *in this proceedings*.